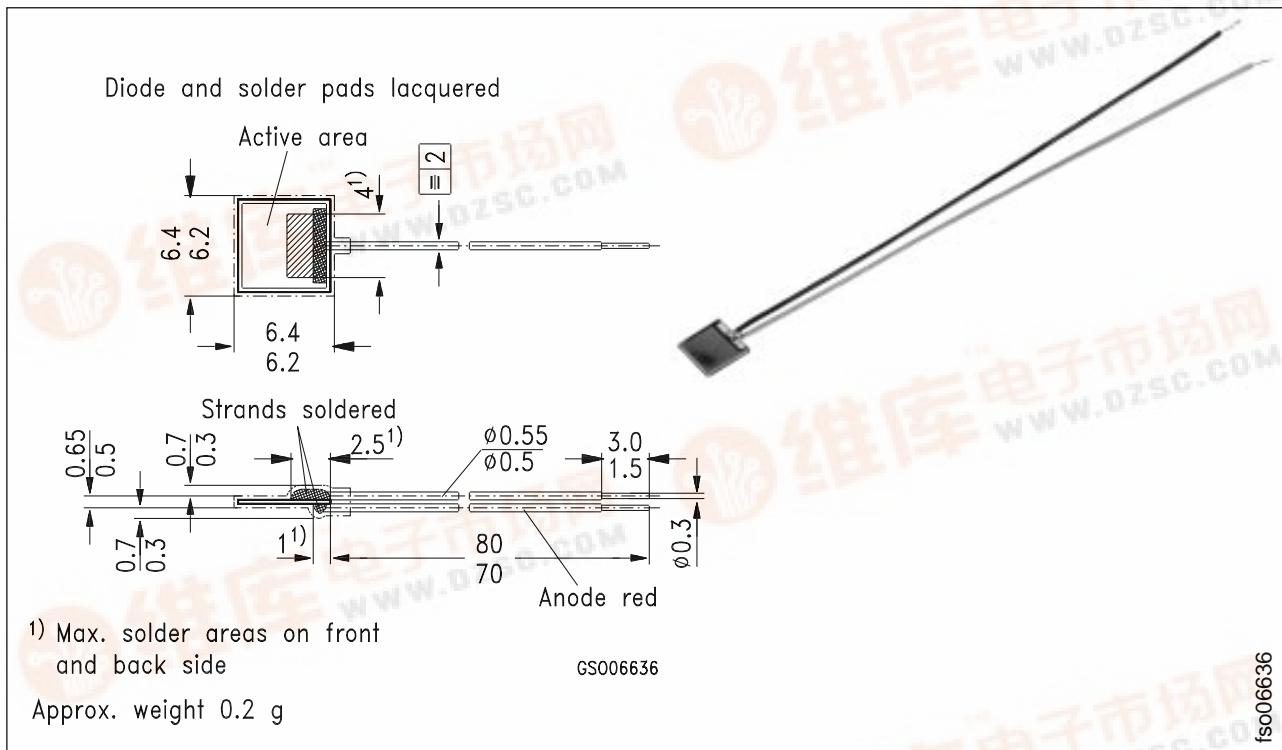


SIEMENS

Silizium-Fotoelement Silicon Photovoltaic Cell

BPY 64 P

Maße in mm, wenn nicht anders angegeben/Dimensions in mm, unless otherwise specified.

Wesentliche Merkmale

- Speziell geeignet für Anwendungen im Bereich von 420 nm bis 1060 nm
- Kathode = Chipunterseite
- Mit feuchtigkeitsabweisender Schutzschicht überzogen
- Weiter Temperaturbereich

Anwendungen

- für Meß-, Steuer- und Regelzwecke
- zur Abtastung von Lichtimpulsen
- quantitative Lichtmessung im sichtbaren Licht- und nahen Infrarotbereich

Features

- Especially suitable for applications from 420 nm to 1060 nm
- Cathode = back contact
- Coated with a humidity-proof protective layer
- Wide temperature range

Applications

- For control and drive circuits
- Light pulse scanning
- Quantitative light measurements in the visible light and near infrared range

Typ Type	Bestellnummer Ordering Code
BPY 64 P	Q60215-Y67

Grenzwerte
Maximum Ratings

Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	$T_{op}; T_{stg}$	- 55 ... + 100	°C
Sperrspannung Reverse voltage	V_R	1	V

Kennwerte ($T_A = 25$ °C, Normlicht A, $T = 2856$ K)

Characteristics ($T_A = 25$ °C, standard light A, $T = 2856$ K)

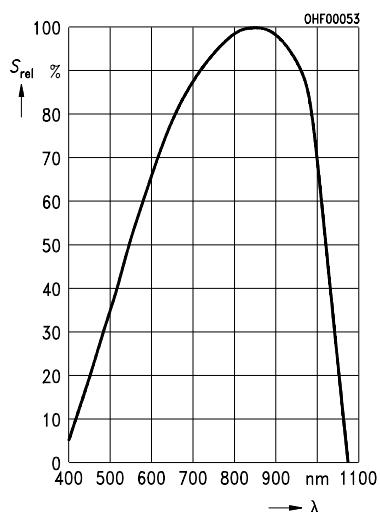
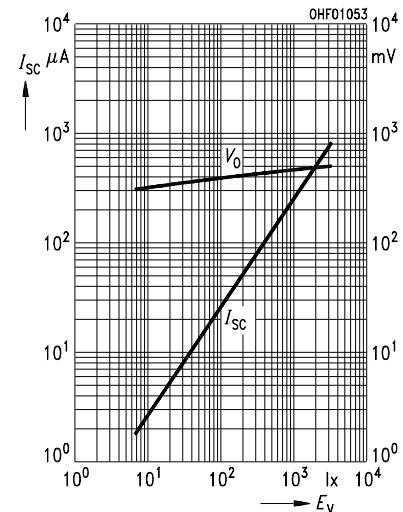
Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Fotoempfindlichkeit, $V_R = 0$ V Spectral sensitivity	S	0.25 (0.18)	μA/lx
Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit Wavelength of max. sensitivity	$\lambda_{S\max}$	850	nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit $S = 10\%$ von S_{max} Spectral range of sensitivity $S = 10\%$ of S_{max}	λ	420 ... 1060	nm
Bestrahlungsempfindliche Fläche Radiant sensitive area	A	0.36	cm ²
Abmessungen der bestrahlungsempfindlichen Fläche Dimensions of radiant sensitive area	$L \times B$ $L \times W$	5.98 × 5.98	mm
Halbwinkel Half angle	ϕ	± 60	Grad deg.
Dunkelstrom, $V_R = 1$ V; $E = 0$ Dark current	I_R	4 (≤ 80)	μA
Spektrale Fotoempfindlichkeit, $\lambda = 850$ nm Spectral sensitivity	S_λ	0.50	A/W
Quantenausbeute, $\lambda = 850$ nm Quantum yield	η	0.72	Electrons Photon
Leerlaufspannung, $E_v = 1000$ lx Open-circuit voltage	V_O	450 (≥ 280)	mV
Kurzschlußstrom, $E_v = 1000$ lx Short-circuit current	I_{sc}	0.25 (≥ 0.18)	mA

Kennwerte ($T_A = 25^\circ\text{C}$, Normlicht A, $T = 2856\text{ K}$)
Characteristics ($T_A = 25^\circ\text{C}$, standard light A, $T = 2856\text{ K}$)

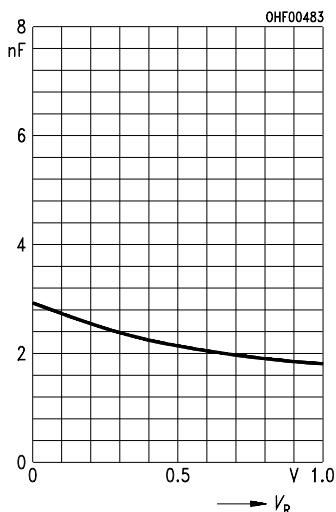
Bezeichnung Description	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Anstiegs und Abfallzeit des Fotostromes Rise and fall time of the photocurrent $R_L = 1\text{ k}\Omega$; $V_R = 1\text{ V}$; $\lambda = 850\text{ nm}$; $I_p = 50\text{ }\mu\text{A}$	t_r, t_f	5	μs
Temperaturkoeffizient von V_O Temperature coefficient of V_O	TC_V	- 2.6	mV/K
Temperaturkoeffizient von I_{SC} Temperature coefficient of I_{SC}	TC_I	0.2	%/K
Kapazität, $V_R = 1\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$, $E_v = 0\text{ lx}$ Capacitance	C_0	3	nF

Relative spectral sensitivity

$$S_{rel} = f(\lambda)$$

**Open-circuit voltage $V_O = f(E_v)$** **Short-circuit current $I_{SC} = f(E_v)$** **Capacitance**

$$C = f(V_R), f = 1\text{ MHz}, E = 0$$

**Directional characteristics $S_{rel} = f(\phi)$** 